

**Einladung  
zum Treffen des Arbeitskreises der  
Sachverständigen im AIV**

**am Dienstag, 21. Juni 2016, 18.30 Uhr**  
in der Geschäftsstelle des AIV, Bleibtreustraße 33, 10707 Berlin

**Thema:  
Flachdachsanierung ohne Totalabriss**

**Referent: Christoph Neu  
Geschäftsführender Gesellschafter  
der Firma SecuTherm**

Feuchtigkeitsschäden, egal ob durch Einbaufeuchte oder eindringendes Wasser, sind die häufigsten Ursachen für Bauschäden. Zum Schutz vor weiteren Schäden an Dach und Gebäude werden diese nassen Dächer immer noch kategorisch abgerissen, warum?

Bisher war es nicht möglich, das eingeschlossene Wasser abzuleiten. Mit SecuTherm wird ein natürliches Prinzip geschaffen, diese eingeschlossene Feuchte abzuleiten und zwar immer und zeitnah.

Mit einer Wärmedurchgangsberechnung wird der rechnerische Nachweis erbracht, dass diese Funktion mit SecuTherm im Flachdach bauphysikalisch einwandfrei funktioniert.

Die Erläuterung zur Einladung macht irgendwie neugierig auf diesen Vortrag.

Hanno Hübscher



**Architekten- und Ingenieur-Verein  
zu Berlin e.V. • seit 1824**

**Ausgezeichnet von der Stadt Berlin:  
Ferdinand-von-Quast-Medaille 2007  
für Verdienste um die Denkmalpflege**

**Mitglied im Verband  
Deutscher Architekten- und  
Ingenieurvereine e.V. - DAI**

Bleibtreustraße 33  
10707 Berlin  
T (0 30) 8 83 45 98  
F (0 30) 8 85 45 83

mail@aiv-berlin.de  
www.aiv-berlin.de

**Geschäftsführender Vorstand**

Vorsitzender:  
Prof. Dr. h.c. Wolfgang Schuster  
2. Vorsitzende:  
Dr.-Ing. Melanie Semmer  
Schatzmeister:  
Dipl.-Ing. Arnold Ernst

Schriftführer: Dr. Peter Lemburg  
Justiziarin: RA Christiane Columbus

**Kuratorium**

Vorsitzender: Dr. Karlheinz Knauthe  
2.Vorsitzender: Frank Bielka  
Dieter Beuermann  
Prof. Dr. Klaus Dierks  
Martin Honerla  
Prof. Petra Kahlfeldt  
Prof. Dr. Klaus Neumann  
Prof. Dr. Mike Schlaich  
Prof. Dr. Hans Stimmann

Berliner Volksbank  
BLZ 100 900 00  
Konto-Nr. 740 393 8003  
IBAN: DE41 1009 0000 7403 9380 03  
BIC: BEVODEBB

Steuer-Nr. 27 /660 / 58284